コンパクト ERL 電子銃の現状とアップグレード計画 STATUS AND UPGRADE PLAN OF THE CERL GUN

西森信行^{#, A)}, 永井良治^{A)}, 森道昭^{A)}, 羽島良一^{A)}, 山本将博^{B)}, 本田洋介^{B)}, 宮島司^{B)}, 内山隆司^{B)}, 金秀光 ^{B)}, 带名崇^{B)}, 栗木雅夫^{C)}

Nobuyuki Nishimori ^{#, A)}, Ryoji Nagai ^{A)}, Michiaki Mori ^{A)}, Ryoichi Hajima ^{A)}, Masahiro Yamamoto ^{B)}, Yosuke Honda

^{B)}, Tsukasa Miyajima ^{B)}, Takashi Uchiyama ^{B)}, Xiuguang Jin ^{B)}, Takashi Obina ^{B)}, Masao Kuriki ^{C)}

^{A)} JAEA, 2-4 Shirakata-Shirane, Tokai-mura, Naka, Ibaraki, 319-1195

^{B)} KEK, 1-1 Oho, Tsukuba, Ibaraki, 305-0801

^{C)} Hiroshima University, Kagamiyama, Higashihiroshima, Hiroshima 739-8530

Abstract

Beam commissioning of the compact ERL (cERL) has been performed since Apr. 2013 for the next generation ERL light source project, and x-ray generation via laser Compton scattering (LCS) was demonstrated recently. The DC photoemission gun at the cERL has stably generated average beam current up to $80 \,\mu\text{A}$ at $390 \,\text{kV}$. The GaAs photocathode used during LCS experiment shows 1/e dark life time of 6000 hours with extracted charge of 6 C. We installed additional two segmented ceramics to the existing ten segmented ceramics to increase the operational voltage at the cERL to 500 kV. High voltage conditioning up to 550 kV was performed for the gun configuration with ceramics only.

1. はじめに

コンパクト ERL (cERL) は、次世代 X 線放射光 源、大強度ガンマ線光源、高繰り返し自由電子レー ザー(FEL)を見据えた試験加速器として、2013 年 4 月の運転開始以降、順調にコミッショニングが進 められている。2014年度までに0.1mAのエネルギー 回収試験を終え^[1]、レーザーコンプトン散乱(LCS) X 線発生、イメージング実験も行った^[2,3]。その間、 cERL 光陰極電子銃はトラブル無く、安定にビーム を供給している。本電子銃の2014年春までの開発状 況については第11回加速器学会のプロシーディング ス^[4]等に報告されている。 本報告では2014年夏以降の運転、開発状況につい て紹介する。2章では、cERLでのLCS実験のコミッ ショニング中の電子銃運転状況を報告する。3章で は電子銃セラミック管の改造について報告する。本 電子銃は500kV電子銃として開発され、JAEAにお いては500keV電子ビーム生成に成功したが、KEK に移設後、10段分割セラミック管の2段分に不具合 が見つかり、所定電圧の8割に相当する390kVで運 転されている。そこで、新規に2段セラミック管を 増設して500kVの運転電圧を目指す改造作業を進め ている。



Figure 1: Typical gun cathode voltage and vacuum pressure during two weeks of operation.

[#] nishimori.nobuyuki@jaea.go.jp



Figure 2: Beam current (red), laser power (green), cathode voltage (blue), and vacuum (purple) during CW operation with beam current up to $80 \ \mu$ A.

2. cERL での光陰極電子銃運転

2013 年 4 月の運転開始以来、過去 2 年以上に渡り 電子銃の放電などに起因するトラブルは一度もなく、 順調に運転を続けている。図 1 に典型的な運転例を 示す。運転は週 5 日で、平日 13:00 頃から 23:00 頃ま での約 10 時間、電子銃に 390kV の高電圧を印加す る。延べ運転時間は 1300 時間を超えている。電子銃 真空度は 1×10⁻⁹Pa 以下を維持している。

図2にLCSビームによるイメージング実験中の電 子ビーム電流(赤)、レーザーパワー(緑)、電子 銃電圧(青)、真空度(紫)を示す。エネルギー回 収後のファラディカップで測定したビーム電流は、

レーザーパワーにほぼ比例している。80µA 程度の 電子ビームを数時間に渡り安定に供給し、イメージ ング画像の取得に貢献した。時折、真空度が上昇し ているのは電子銃起因によるものではなく、下流 ビームラインに設置したコリメーターでビームの一 部がスクレープされた時のアウトガスなどによるも のである。

図3にLCSコミッショニング中の光陰極の量子効 率(QE)の時間変化を示す。光陰極はガリウムヒ素 を用いている。2015年1月にセシウムと酸素による 表面の活性化を行った光陰極を、電子銃にインス トールしたままの状態で 6 月末まで用いることがで きた。7月でも数%の OE が得られていることから、 さらに半年は使える見込みがある。光陰極の QE は 電子銃直後の可動式ファラディカップで測定した電 流値とレーザーの出力から求める。日々の運転開始 時と終了時に QE を測定した。また、電子銃駆動 レーザーの照射位置を動かしながら測定することで 光陰極の QE マップも測定できるようになっている。 ビーム生成レーザーは光陰極中心 (x=2mm,y=2mm) に対し、オフセット位置に照射されている。cERL 電子銃では数μA を超える CW 運転を行うと、QE が 下がる現象が観測されている。一方で、CW 運転を



Figure 3: Faraday cup display (top left), QE map of photocathode (bottom left), QE and charge extracted during LCS commissioning from January to July in 2015.



Figure 4: High voltage conditioning without central stem electrode. HV tests with ten segmented ceramics at JAEA (left), at KEK (middle), and that with eight segments at KEK (right).

せずにいると、徐々に QE が回復する。この QE の 劣化と回復現象の原因については、よくわかってい ない。今後理解を深める必要がある。

cERL 電子銃の運転は、電圧が当初目標の 500kV に届いていないものの、0.1mA の電流においては、 極めて安定にビーム供給を続けてきた。光陰極の寿 命についても、コミッショニングやイメージング実 験にとっては申し分のない性能を示している。1mA 以上のビーム電流で運転を続けたときに、寿命がど うなるかが、今後の課題の一つである。

3. 2段セラミック管の増設

図4に光陰極電子銃をJAEAからKEKに移設前後 での高電圧印加試験結果を示す。本試験では、10段 セラミック管及びガードリングの状態をチェックす るため、カソード電極及び支えとなるサポート電極 を外して試験を行った。2012 年 10 月の移設直前の JAEA 試験では 550kV で 3.5 時間の無放電を実現して いた。ところが、cERL への移設直後の試験では 430kV で放電し、更なる電圧印加が困難となった。 cERL でのガードリング装着作業時に、10 段セラ ミック管の最上段と最下段真空側の表面に汚れが付 着していることを認めていた。アセトンなどの有機 溶剤では除去できなかった。そこで、最上段と最下 段の分割セラミック管を短絡し8段セラミック管と して電圧印加を行ったところ 440kV まで無放電で電 圧印加可能なことがわかった。この電圧は 10 段で 550kV に相当し、各段に印加する電圧としては最大 定格値に達している。その後、カソード電極を付け た状態で 420kV までコンディショニングを行い、カ ソード電圧 390kV で 2013 年 4 月から運転を続けて いる。

cERL での 500kV 運転が困難であることが判明後、 電圧回復のための様々な手法を提案した。最初に提 案したのは、サンドブラストによるセラミック管修 理である。10 段セラミック管の最上段、最下段の表 面汚れをサンドブラストで除去する。JAERI-FEL の 熱電子銃で実績のある手法であった。しかしながら、 コミッショニング中の cERL 電子銃が負うリスクと しては高すぎるという理由で採用されなかった。次 に10段セラミック管の新規製作を提案したが、高価 であるため実現しなかった。現在試みているのが、 新規 2 段セラミック管を製作し、既存の 10 段セラ ミック管に増設する案である。10 段セラミック管よ り安価であり、JAEA 羽島グループ予算で製作する ことができた。10 段セラミック管を移動させる必要 がないためリスクが比較的小さく、運転電圧 390kV が、ほぼ保証されていることも採用の大きな理由で ある。

図 5 に改造後電子銃の模式図を示す。今回製作し たのはガードリング付 2 段セラミック管、延長サ ポートロッドである。2 段セラミック管は 10 段セラ ミック管と同じ素材 (99.8% Al₂O₃ A99P:品川ファ インセラミックス)を用いて、10 段セラミック管と 同じ日立パワーデバイスが製作した。ガードリング も10段セラミックと同様の設計でチタン製であり、 新光産業が製作した。新光産業はサポートロッドや カソード電極を製作しており、延長サポートロッド も製作した。延長サポートロッドと既存サポート



Figure 5: Gun configuration with additional two segmented ceramics.



Figure 6: Photos during installation of additional ceramics.

ロッドの継ぎ目の高さは電子銃真空容器と SF₆ タン ク容器の継ぎ目を覆う最下段のガードリングの下端 部と同じである。仮に電界放出電子がサポートロッ ドの継ぎ目から発生したとしても、セラミック管を 叩いて放電の原因になる可能性は低い。

図6に2段セラミック管の増設作業の様子を示す。 カソード電極とサポートロッドを外した後に2段セ ラミック管を10段セラミック管上に設置する。2段 セラミック管のガードリングはあらかじめ設置して おく。10段と2段セラミック間はヘリコフレックス で真空封止した。所定の締付けトルクは30Nm程度 だが、リークがあったため最終的に60Nmにしてい る。ちなみに、10段セラミック下部は35Nm、2段 セラミック管上部は50Nmが現状の締め付けトルク である。ベーキング後のリークテストでは、セラ ミック管のリークは 1×10^{-11} Pam³以下であり問題な い。図6右は、セラミック管外側のガードリング、 及びセラミック管上部にコロナリングを取り付けた 様子を示す。この状態からSF₆タンクを被せて、高 電圧印加試験を行う。

2 段セラミック管増設の高電圧印加試験の様子を 図 7 に示す。真空にアクティビティがやや認められ たものの、放電の兆候なしに 550kV まで印加するこ とができた。真空が徐々に良くなっているのは、電 圧印加試験直前に四重極質量分析計を起動し、セラ



Figure 7: HV test without central stem electrode with additional ceramics. Red is HV and blue is vacuum.

ミック管内部に SF₆ ガスの漏れ込がないことを確認 したためである。2009 年に 10 段セラミック管の最 初の電圧印加を行ったが、当時は 500kV に到達する 前から放電が起こり、500kV より低電圧で真空度が 10⁵Pa に達するような放電があった^[5]。今回はその ような放電もなく 550kV まで到達し、550kV で 3 時 間以上の無放電を実現した。2009 年の実験では SF₆ タンク側に特に 450kV を過ぎてからコロナ放電が目 立った。高電圧電源の電流値が電圧のリニア直線か ら 450kV を過ぎるとずれたことも証拠となっている。 コロナリングに不具合があったためである。また、 真空ポンプがターボポンプのみであったのに対し、 本試験では NEG ポンプとイオンポンプが増設されて いる。これらの影響も高電圧試験結果の違いの原因 と考えられる。

高電圧電源の電流値を高電圧の関数としてデータ をフィットすると I[µA]=0.33V[kV]-0.37 が得られた。 この値は2012年に JAEA で実測した I[µA]=0.33V[kV] -0.29 とほぼ同じであった。2012年は、カソード電 極及びサポートロッド有での測定値である。

4. まとめ

2014 年夏以降の cERL 電子銃の運転、アップグ レード状況について報告した。cERL 電子銃として、 コミッショニングやLCS 実験のために、最大 100µA 近いビームを安定に供給した。運転電圧が 390kV に 留まっている問題を解決するため、新規 2 段セラ ミック管を既存 10 段セラミック管に増設した。セラ ミック管単独での高電圧試験を行い、550kV で 3 時 間以上無放電であることを実証した。今後はカソー ド電極をインストールし、ビーム生成条件下での高 電圧印加試験、ビーム生成試験を行う。高バンチ電 荷運転のための電子銃駆動レーザー開発にも着手し ており、本電子銃を用いた高繰り返し XFEL 用の高 輝度大電荷電子ビーム生成試験も視野に入れている。

謝辞

2 段セラミック管インストール作業には、三菱電 機システムサービス 飯島寛昭氏、NAT 浅川智幸 氏、NAT 沼田直人氏に御協力頂きました。

本研究の一部は、科研費 15H03594 の成果である。

参考文献

[1] 高井良太 他,「コンパクト ERL のコミッショニング 状況とビーム利用に向けた取り組み」,本プロシー ディングス.

- [2] 永井良治 他、「コンパクトERLでのレーザーコンプトン散乱光源実証実験」、本プロシーディングス.
 [3] 羽島良一 他、「レーザー・コンプトン散乱による高
- [3] 羽島良一他、「レーザー・コンプトン散乱による高 輝度ガンマ線の実現とその利用」、本プロシーディン グス.
- [4] 西森信行 他,「500kV 直流光陰極電子銃の開発」, 第11回加速器学会プロシーディングス,165 (2014).
- [5] N. Nishimori et al., "Development of a 500-kV Photo-Cathode dc Gun for the ERL Light Sources in Japan", Proc. of FEL2009, TUPC17 (2009).